

淡江大學 112 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	超大型積體電路測試與可測試設計	授課 教師	饒建奇 JIANN-CHYI RAU
	VLSI TESTING AND DESIGN FOR TESTABILITY		
開課系級	電機一電路組 A	開課 資料	實體課程 選修 單學期 3學分
	TETBM1A		
課程與SDGs 關聯性	SDG9 產業創新與基礎設施		
系（所）教育目標			
<p>一、教育學生具備電機/機器人工程專業知識以解決電機之相關問題。</p> <p>二、教育學生具備創新思考、能獨立完成所交付任務及具備團隊精神之高級電機/機器人工程師。</p> <p>三、教育學生具備前瞻的國際觀以因應現今多元化職場生涯之挑戰。</p>			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 具有電機/機器人工程之專業知識。(比重：20.00)</p> <p>B. 具有策劃及執行電機/機器人專題研究之能力。(比重：5.00)</p> <p>C. 具有撰寫電機/機器人專業論文之能力。(比重：20.00)</p> <p>D. 具有創新思考及獨立解決電機/機器人相關問題之能力。(比重：20.00)</p> <p>E. 具有領導、管理、規劃及與不同領域人員協調整合之能力。(比重：15.00)</p> <p>F. 具有前瞻的國際觀及終身自我學習成長之能力。(比重：20.00)</p>			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
<p>1. 全球視野。(比重：5.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：25.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：25.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：5.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：15.00)</p> <p>6. 樂活健康。(比重：5.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：15.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：5.00)</p>			

課程簡介	介紹積體電路可測試設計的方法，讓修課學生瞭解並熟悉如何對所設計的電路產品進行測試，以提高產品的良率與可靠度。
	Give a comprehensive guide to new DFT techniques that will show the students how to design a testable and quality product, drive down test cost, improve product quality and yield, and speed up time-to-market and test-to-volume.

本課程教學目標與認知、情意、技能目標之對應

將課程教學目標分別對應「認知 (Cognitive)」、「情意 (Affective)」與「技能(Psychomotor)」的各目標類型。

- 一、認知(Cognitive)：著重在該科目的事實、概念、程序、後設認知等各類知識之學習。
- 二、情意(Affective)：著重在該科目的興趣、倫理、態度、信念、價值觀等之學習。
- 三、技能(Psychomotor)：著重在該科目的肢體動作或技術操作之學習。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)
1	介紹積體電路可測試設計的方法，讓修課學生瞭解並熟悉如何對所設計的電路產品進行測試，以提高產品的良率與可靠度。	Give a comprehensive guide to new DFT techniques that will show the students how to design a testable and quality product, drive down test cost, improve product quality and yield, and speed up time-to-market and test-to-volume.
2	熟悉積體電路的測試方式與可測試設計	Learn to how to test ICs and to design testable circuits.

教學目標之目標類型、核心能力、基本素養教學方法與評量方式

序號	目標類型	院、系(所)核心能力	校級基本素養	教學方法	評量方式
1	技能	ABCDEF	12345678	講述、實作	測驗、作業
2	認知	ABCDEF	12345678	講述、實作	測驗、報告(含口頭、書面)

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	113/02/19~ 113/02/25	Introduction	
2	113/02/26~ 113/03/03	Digital Test Architectures	
3	113/03/04~ 113/03/10	Fault-Tolerant Design	
4	113/03/11~ 113/03/17	System/Network-on-Chip Test Architectures	
5	113/03/18~ 113/03/24	SIP Test Architectures	

6	113/03/25~ 113/03/31	Delay Testing	
7	113/04/01~ 113/04/07	Low-Power Testing	
8	113/04/08~ 113/04/14	Coping with Physical Failures, Soft Errors, and Reliability Issues	
9	113/04/15~ 113/04/21	期中考	
10	113/04/22~ 113/04/28	Design for Manufacturability and Yield	
11	113/04/29~ 113/05/05	Design for Debug and Diagnosis	
12	113/05/06~ 113/05/12	Software-Based Self-Testing	
13	113/05/13~ 113/05/19	Filed Programmable Gate Array Testing	
14	113/05/20~ 113/05/26	MEMS Testin	
15	113/05/27~ 113/06/02	High-Speed I/O Interfaces	
16	113/06/03~ 113/06/09	Analog and Mixed-Signal Test Architectures	
17	113/06/10~ 113/06/16	期末考	
18	113/06/17~ 113/06/23	教師彈性補充教學： RF Testing	
課程培養 關鍵能力	資訊科技		
跨領域課程	STEAM課程(S科學、T科技、E工程、M數學，融入A人文藝術領域)		
特色教學 課程	專題/問題導向(PBL)課程		
課程 教授內容	A I 應用		
修課應 注意事項			
教科書與 教材	自編教材:簡報 採用他人教材:簡報		
參考文獻			

學期成績 計算方式	◆出席率： 30.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量： % ◆期末評量：40.0 % ◆其他〈報告〉：30.0 %
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： https://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。 ※不法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。